## Taller 4: Métodos de Kernel y Regularización

Entrega: Jueves 12 de Abril en clase Grupos: máximo 2 personas

Prof. Fabio A. González

Aprendizaje de Maquina - 2007-I

Maestría en Ing. de Sistemas y Computación

- 1. Considere un conjunto de elementos  $\mathbf{x} = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$  pertenecientes a un conjunto de entrada X. Igualmente, considere una función de kernel  $k: \mathbf{X} \times \mathbf{X} \to \mathbb{R}$ , la cual induce un espacio de características  $\phi(\mathbf{X})$ :
  - a) Deduzca una expresión, que permita calcular la distancia promedio al centro de masa de la imagen del conjunto x en el espacio de características:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \|\phi(\mathbf{x}_i) - \phi_S(\mathbf{x})\|_{\phi(X)},$$

en donde el centro de masa se define como

$$\phi_S(\mathbf{x}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \phi(\mathbf{x}_i).$$

- b) Use la expresión anterior para calcular la distancia promedio al centro de masa del siguiente conjunto de puntos en  $\mathbb{R}^2$ ,  $\mathbf{x} = \{(0,1), (-1,3), (2,4), (3,-1), (-1,-2)\}$ , en los espacios de características inducidos por los siguientes kernels:
  - 1)  $k(x,y) = \langle x, y \rangle$
  - 2)  $k(x,y) = \langle x,y \rangle^2$
  - 3)  $k(x,y) = (\langle x,y \rangle + 1)^5$
  - 4) El kernel Gaussiano
- 2. Utilice ridge regression para ajustar una curva al conjunto de datos en el archivo: http://dis.unal.edu.co/profesores/fgonza/courses/2007-I/ml/data.txt.
  - a) Pruebe los diferentes kernels en el punto anterior. Grafique la curva encontrada y discuta los resultados.
  - b) Encuentre la complejidad óptima del modelo usando el kernel del punto 1.b.iii. Grafique la evolución de los errores de entrenamiento y prueba cuando el parámetro de regularización  $\lambda$  se cambia (en el eje x puede graficarse  $(C \lambda)$ , C es una constante convenientemente escogida, de manera que la complejidad aumente de izquierda a derecha).
- 3. [DHS00] Ejercicio en computador 2 (pag. 509, Capítulo 9)

## Referencias

[DHS00] Duda, R. O., Hart, P. E., and Stork, D. G. 2000 Pattern Classification (2nd Edition). Wiley-Interscience.